### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

# (43) 国際公開日 2006 年1 月5 日 (05.01.2006)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2006/001211 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>:

H01L 23/28, 21/56

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/011028

(22) 国際出願日:

2005年6月16日(16.06.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-188781

2004年6月25日(25.06.2004) JP

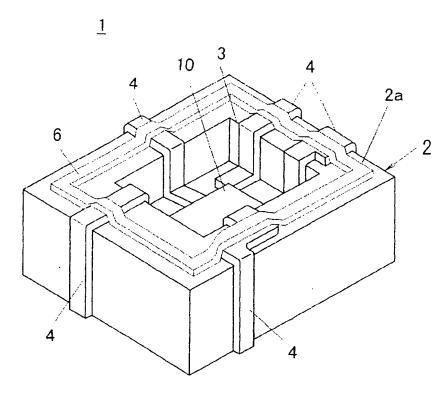
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電工 株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS, LTD.) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真 1 O 4 8 番地 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中川 和也 (NAKAGAWA, Kazuya) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 阿部 豊 (ABE, Yutaka) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 鈴木 俊之 (SUZUKI, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 板谷 康夫 (ITAYA, Yasuo); 〒5420081 大阪府 大阪市中央区南船場3丁目9番10号 徳島ビル7階 Osaka (JP).

/続葉有/

(54) Title: ELECTRONIC PART AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称: 電子部品及びその電子部品の製造方法



(57) Abstract: An electronic part formed by sealing a semiconductor element such as a light emitting diode with a sealing resin and a method of manufacturing the electronic part capable of preventing burrs from occurring when the semiconductor element is sealed with the resin. The semiconductor element (1) is mounted in the storage recessed part (3) of a base member (2), and the sealing resin is filled in the storage recessed part (3). Before the sealing resin is filled in the storage recessed part (3) after the semiconductor element (1) is mounted in the storage recessed part (3), the resin is applied to the upper surface (2a) of the base member (2) along the periphery of the opening of the storage recessed part (3) to form a banking resin layer (6). Since the periphery of the opening of the storage recessed part (3) including conductive patterns (4) and the base member (2) is covered by the banking resin layer (6), even if the sealing resin with a low viscosity is filled in the storage recessed part, the leakage of the

sealing resin or the advancement of the sealing resin by capillary phenomenon is stopped by the banking resin layer (6). As a result, burrs are not produced from the leaked sealing resin.

(57) 要約: 例えば発光ダイオードなどの半導体素子を封止樹脂で封止した電子部品及びその製造方法において、 樹脂封止の際のパリの発生を防止する。半導体素子1は、ベース部材2の収

#### 

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE. AG, AL. AM. AT, AU. AZ, BA. BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  $\exists \neg \Box \neg \nearrow \land (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).$ 

#### 添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。